

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-181987

(43)Date of publication of application: 16.07.1990

(51)Int.Cl.

H01S 3/18

(21)Application number : 01-001827

(71)Applicant: NEC CORP

(22)Date of filing:

06.01.1989

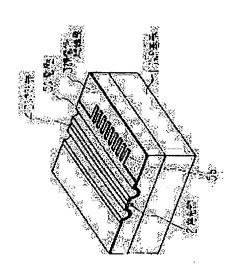
(72)Inventor: SASAKI YOSHIHIRO

# (54) SEMICONDUCTOR LASER

# (57)Abstract:

PURPOSE: To lower the electrostatic capacity of the electrode section of a semiconductor laser without sacrificing the workability and bonding strength of wire bonding so as to raise the cut-off frequency by forming at least part of the electrode on a dielectric insulating film to a comb-like or grating-like shape in which the electrode is divided into numerous electrode branches.

CONSTITUTION: The electrode 5a of a contact section which is parallel with stripes for supplying an electric current has a width of 70  $\mu$  m and the electrode 5b of a wire bonding section connected with the electrode end of the contact section is composed of a plurality of electrode branches, each of which has e width of 10  $\mu$  m and length of 50  $\mu$  m, arranged in parallel with each other as teeth of a comb, with the comb being composed of nine teeth arranged at regular intervals of 10  $\mu$  m. Since the entire area of the wire bonding section is 8500  $\mu$ , a plurality of wire bonding can be performed simultaneously without lowering the bonding strength even when gold wires of 30  $\mu$  m in diameter are used as lead wires.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ◎ 公開特許公報(A) 平2-181987

⑤Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成2年(1990)7月16日

H 01 S 3/18

7377-5F

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

**9発明の名称** 半導体レーザ

②特 願 平1-1827

**23出 顧昭64(1989)1月6日** 

⑩発 明 者 佐 々 木 善 浩

東京都港区芝 5 丁目33番 1 号 日本電気株式会社内

勿出 顋 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目7番1号

個代 理 人 弁理士 内 原 晋

明細期

発明の名称

半導体レーザ

### 特許請求の範囲

発光に与る活性脳を内包する多層構造の表面に、窓を有する誘電体絶縁膜が形成され、前記窓を介して半導体層と接続した電極を前記誘電体絶縁膜上に備えた半導体レーザにおいて、前記電極のうち前記誘電体絶縁膜上に形成された電極部分が少なくとも部分的に多数の電極枝に分割された形状、ないし格子状の形状を有していることを特徴とする半導体レーザ。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体レーザに関する。

〔従来の技術〕

半導体レーザは、高速直接変調が可能な、光

ファイバ通信のキーデバイスとして高速動作の追 求が行われてきた。その為に緩和振動周波数fa と遮断周波数fcの向上の努力が行われてきた。 緩和振動周波数 f. a. の向上の為には、例えば、光 が伝播する領域に回折格子を備えた分布保湿半薄 体レーザでは利得ピークが発振波長の長波長側に なるようにして微分利得係数を大きくすること等 が試みられている。一方、遮断周波数 fcの向上 には半導体層上に誘電体絶縁膜を形成することに より半導体レーザの静電容量を低減することが有 効で、半導体層に接触した電流注入用の部分と誘 電体絶縁膜上のワイヤーボンディング用の部分以 外の金属を取り除いて静電容量を下げて10GIIz 以上の高速直接変調が実現されている。更なる遮 断周波数向上の為に誘電体絶縁膜の膜厚を厚くし て、静電容量を減らしたり、電極にポンディング したリードワイヤーのインダクタンスによる効果 を減らす様にワイヤを複数本用いる等の手段がと られている.

(発明が解決しようとする課題)

本件では特に遮断周波数向上に関する問題点に ついて述べる。遮断周波数で10GHz以上を余裕 をもって実現する為に、前述の様な手段がとられ てきたが、これには以下の様な問題があった。ま ず、誘電体絶縁限の膜厚を厚くすることで静電容 量を低減しようとする方法では、誘電体絶縁膜を 厚くしていくと、誘電体と半導体の熱膨張率の途 いにより半導体に歪が生じてしまう。この歪は、 例えば、分布帰還型半導体レーザの様に導波路に 構造を有する半導体レーザにおいてはその影響が 大きく、信頼性に悪影響をもたらす。また、リー ドワイヤーのインダクタンスの影響を下げる為の リードワイヤーの複数本化では以下の問題が生じ る。リードワイヤーを複数本化する為には、ワイ ヤーボンディング部の電極面積がそれだけ大きく なることを意味する。ワイヤーボンディング部の 面積は電気的には可能な限り小さくすることがで きるが、力学的に十分なワイヤーボンディング強 度を確保する為と、ワイヤーポンディング作業の 作業性を考慮すると、ワイヤーボンディング部に

は最低限の有効面積が必要で、これが、電極部の静電容量をある程度以上下げられない理由となっていた。本発明の目的は、上述の観点に従って、高信頼かつ高速動作が可能な半導体レーザを提供することにある。

## (課題を解決するための手段)

本発明は、注入電流狭搾構造として、発光に与る活性層を含む多層構造上に誘電体絶縁膜が形成された半導体レーザにおいて、前記誘電体絶縁膜 上に形成された電極部分が少なくとも多数の電極 枝に分割された形状、ないし格子状の形状を有し ていることを特徴とする構成になっている。

#### (作用)

半導体レーザ内部の半導体接合によって生じる 静電容量が、通常、電極部の金属一誘電体絶縁膜 一半導体に生じる静電容量より小さいので、半導 体レーザの静電容量は電極部の静電容量で近似で きる。この場合の静電容量は、次式で表わされる。

$$C = \frac{\varepsilon S}{d} \qquad \cdots (1)$$

ここで、cは誘電体絶縁膜の誘電率、Sは電極金 展が誘電体絶縁膜と接している面積、dは誘電体 ・絶縁膜の厚さである。また、遮断周波数fcは次 式で表わされる。

$$f_{c} = \frac{1}{2 \pi R C} \cdots (2)$$

ここで、Rは紫子の微分抵抗である。従って、S は低減してCを低減すればfcを増大させること ができる。

#### 〔 実施例〕

次に図面を用いて本発明をより詳細に説明する。第1図は本発明の第1の実施例の斜視図である。1は lnP 基板で、この上に1.3 μ m 組成の ln Ga As P から成る活性層を内含する多層構造が形成されている。2は発光部で、活性層とその近鏡器長300μm、幅300μm、厚さ100μmであり。発光部は素子中央上から5μm程度下にある。発光部のあるストライプ状のメサのメサトップの幅は20μm、メサ両側の満は幅20μm、メサ両側の満は幅20μm、メサ両側の満は幅20μm、メサ両側の満は幅20μm、メサ両側の満は幅20μm、

深さ10μmである。3は多層構造の表面に設け た厚さ4500人の誘電体絶縁膜であり、酸化シ リコンから成っている。 メサ上部は電極と接触す るコンタクト部4となっており、この部分の誘電 体絶縁膜には幅10μmのストライプ状の窓が設 けてある。5a,5bは、例えばクロム、金、チ タンー白金ー金より成る電極である。電流注入用 のストライプに平行なコンタクト部の電極5aの 幅は70μm、コンタクト部の電極端部に接続し ているワイヤーボンディング部の電極5bは、幅 10μm、長さ50μmの電極枝を複数平行に配 列したくしの歯状になっており、歯と歯の間隔は 10μm、歯の本数は9本である。ワイヤーポン ディング部全体の面積は8500μm²であり、 リードワイヤに30μmφの金線を用いたとして も複数本のワイヤーボンディングが可能であり、 ボンディング強度を摂うことがない。第2図に第 1の実施例をヒートシンク6上にジャンクション アップで融着し、30μmφの金線7を3本ボン ディングした状態を示す。

# 特開平2-181987(3)

第3図(a),(b)は、第2の実施例の電板 形状を示す図で、(a)が平面図、(b)が正面 図である。電極形状以外は、第1の実施例と同じ である。 電流注入用のストライプに平行なコンタ クト部4の電極5aの幅は70μm、ワイヤーボ ンディング部の電極5 b は幅10μmの格子状に なっておりワイヤーポンディング部とコンタクト 部の電極をつなぐリード部の電極8は、幅10 μm、長さ50μmである。この場合は、ワイヤ ーボンディング時の衝撃が発光部2に与える影響 を小さくする為に、ワイヤーボンディング用の電 極ちりは、発光部2から意図的に離してある。 ワイヤーボンディング部全体の面積は5000 и m<sup>2</sup> であるが、実際に電極用金属が形成されて ы るのは、その50%の2500µ m² である。 また、この場合においてもリードワイヤに30 μm φの金線を用いたとしても、少なくとも2本 のリードワイヤーをボンディングでき、ボンディ ング強度を損うこともない。

以上のようにして作製した半導体レーザにおい

1 … 基板、 2 … 発光部、 3 … 誘電体絶縁膜、 4… コンタクト部、 5 a , 5 b … 電極、 6 … ヒートシンク、 7 … Au線、 8 … リード部。

代理人 弁理士 内 原 晋

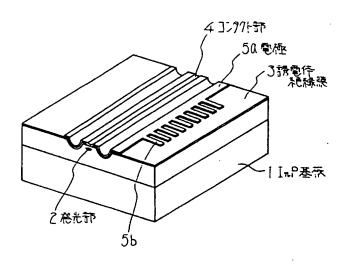
て、関値15mA、外部微分効率 0.3 W/A、遮断周波数 1 8 GHz と優れた特性が得られた。なお、実施例としては、InP 基板上に作製した長波長帯の半導体レーザを用いたが、GaAs 基板上に成長した短波長帯、及び可視波長帯の半導体レーザについても何ら問題ない。また、電極形状として、くしの歯状、格子状のものを例にとったが、その変形として第4図(a)、(b)のような電極形状でも何ら問題はない。

#### (発明の効果)

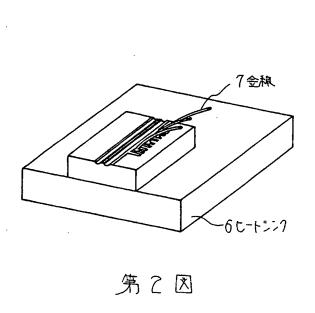
本発明の特徴は誘電体絶縁膜を有する半導体レーザにおいて誘電体絶縁膜上の電極形状を少なくとも部分的に多数の電極枝に分割したくしの歯状、格子状にしたことである。これによってワイヤーボンディング時の作業性、及びボンディング強度を損うことなく、電極部の静電容量を低減し、遮断周波数を上げることができた。

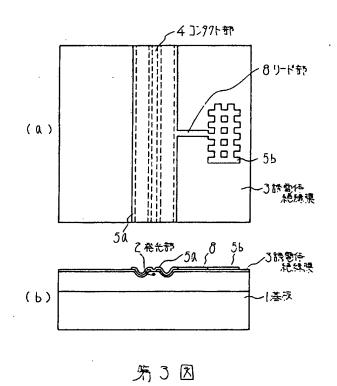
### 図面の簡単な説明

第1図は第1の実施例の概観図、第2図は第1

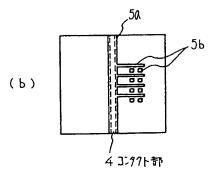


第 1 区





(a) 5b



第4图